含参多项式系统的参数区间实根隔离

王兆吉

2018年3月20日

1 问题描述

含参二元多项式系统 F 定义为:

$$\begin{cases} f_1(s, y, x, y) = 0 \\ f_2(s, y, x, y) = 0 \end{cases}$$
 (1)

其中 f_1 、 f_2 是含参系数 (s,t) 的, 关于变元 (x,y) 的多项式。

给定含参二元多项式系统 F 与变元区间 $[x',x''] \times [y',y'']$ 。若对任意的参数取值 $(s_n,t_n) \in [s',s''] \times [t',t'']$, 均存在 $(x_n,y_n) \in [x',x''] \times [y',y'']$,使 (x_n,y_n) 构成系统的一组解,则称 $(F,[x',x''] \times [y',y'']$)**在** $[s',s''] \times$ [t',t''] **上恒有解**。同理,若对任意的参数取值 $(s_n,t_n) \in [s',s''] \times [t',t'']$,F 在变元区间 $[x',x''] \times [y',y'']$ 上 均无解,则称 $(F,[x',x''] \times [y',y'']$)**在** $[s',s''] \times [t',t'']$ **上恒无解**。

对给定的含参系数多项式方程组 F、给定的参数区间 $[s',s''] \times [t',t'']$ 与变元区间 $[x',x''] \times [y',y'']$; 我们想要将参数区间 $[s',s''] \times [t',t'']$ 细分、判断、归类为"恒有解小区间"、"恒无解小区间"与"其他区间"。在输出参数区间不重叠的基础上,我们希望"其他区间"的测度小于给定值。

基于上述讨论,我们需要设计两个函数:

1. $Test1(F, \square_{para}, \square_{var})$

输入: 含参二元多项式方程组 F、参数区间 \square_{para} 、变元区间 \square_{var}

输出: 若 (F, \square_{var}) 在 \square_{para} 上恒有解,则返回 True

2. $Test2(\square_{para}, \square_{var})$

输入: 含参二元多项式方程组 F、参数区间 \square_{para} 、变元区间 \square_{var}

输出: 若 (F, \square_{var}) 在 \square_{para} 上恒无解,则返回 True

对于给定的 F、 \square_{para} 与 \square_{var} ,我们希望根据输入找出一个阀值 ϵ 作终止条件: 理想地,当 \square_{var} 的测度小于阀值 ϵ 时,如果 (F,\square_{var}') 在 \square_{para} 上恒有解,则必通过 Test1; 如果 (F,\square_{var}') 在 \square_{para} 上恒无解,则必通过 Test2。换言之,如果细分 \square_{var} 已经获得很小测度的 \square_{var}' 却还未通过 Test1 与 Test2,那么我们可以认为: (F,\square_{var}) 在 \square_{para} 上既不恒有解,也不恒无解,进而停止分割变元区间,转而对 \square_{para} 进行一次细分,再依次判断。

1 问题描述 2

Algorithm 1: 含参多项式系统的参数区间实根隔离算法

```
Input: 1.F 2.\Box_{para} 3.\Box_{var}
     Output: Q_{solvable}, Q_{unsolvable}
 1 Initialize queue P_{para} \leftarrow \square_{para};
  \overline{ \text{ while } \beta < |\Box_{para}| - \sum_{i=1}^{|Q_{solvable}|} |Q_{solvable_i}| - \sum_{i=1}^{|Q_{unsolvable}|} |Q_{unsolvable_i}| } \ \mathbf{do} 
           \Box_{para} \leftarrow P_{para}.pop();
           Initialize stack S_{var} \leftarrow \square_{var};
 4
           flag=0;
 5
          while \min_{\square'_{var} \in S} |\square'_{var}| \ge 0.5 \times \epsilon(F, \square_{para}, \square_{var} : Test1, Test2) do
 6
                \tilde{\square}_{var} \leftarrow S_{var}.pop();
                if Test1(F, \tilde{\square}_{para}, \tilde{\square}_{var}) succeeds then
                      Q_{solvable}.push(\tilde{\square}_{para});
 9
                      flag=1;
10
                      Break;
11
                if Test2(F, \tilde{\square}_{para}, \tilde{\square}_{var}) succeeds then
12
                      if S_{var} is empty then
13
                            Q_{unsolvable}.push(\tilde{\square}_{para});
14
                            flag=1;
15
                            Break;
16
                else
17
                      Split \tilde{\square}_{var} into 2^n congruent subboxes, and add them to S_{var};
18
           if flag == 0 then
19
                Split \tilde{\square}_{para} into 2^n congruent subboxes, and add them to P_{para};
20
```

2 需要解决的问题 3

2 需要解决的问题

当前能够解决对二元多项式系统的实根隔离。即在系数不含参数区间时,我们能通过 MK Test 与 Exclusion test 对多项式系统实根解个数判断。

当处理含参系统1时,由于系数所在位置不固定,需要解决的第一个问题就是:

如何将 MK Test 推广为参数是区间的 Test1? 如何将 Exclusion test 推广为参数是区间的 Test2?

直觉上,针对不同的多项式系统 F、Test1、Test2、 \square_{para} 与 \square_{var} ,细分后变元盒子应该会有不同的阀 值 ϵ ,待解决的第二个问题就是是:

如何计算算法 1 中提及的 $\epsilon(F, \square_{para}, \square_{var} : Test1, Test2)$

3 一个例子

含参二元多项式系统不易想象,我们可以从含参一元多项式等式入手。 考虑含参 s 的关于 w 一元多项式等式 F:

$$s \times w = 0$$

若考虑以 $\square_{var} = [-2,10]$ 、 $\beta = 0.01$ 、 $\square_{para} = [-3,3]$ 作为参数输入算法1后计算,不难发现在迭代第一步 \square_{para} 时即可通过 Test1 (此处仅是假设Test1是 (F,\square_{var}) 在 \square_{para} 恒有解的充要条件。即便不是充要条件, \square_{para} 分割后的每一个区间均为 (F,\square_{var}) 的恒有解区间,这是因为 $0 \in \square_{var}$ 。所以在保证Test1的有效性与正确性前提下,皆能通过Test1),一步即终止(或多步终止,但输出区间构成 [-3,3]的闭覆盖),输出 [-3,3]。

但是当输入 $\square_{var} = [2,10]$ 、 $\beta = 0.01$ 、 $\square_{para} = [-3,3]$ 时,在迭代第一步 \square_{para} 时算法无法终止。这是因为 [0,3] 混有恒有解点 [0,0]。若不设置终止条件 $\epsilon(F,\square_{para},\square_{var}: Test1, Test2)$,算法将构成死循环。当选取适当的 ϵ 时,内层的栈结构会进行深度优先遍历,也就是说,程序至多进行 $ceil(log_{1/2}(epsilon))$ 次迭代就会终止,从这里可以看出这是很有效率的算法。

事实上,我们并不知道 Test1、Test2 需要的条件究竟有多强,或是否能够弱到成为充要条件;但 从某种角度来讲,条件越宽泛的 Test1、Test2 越易满足,也更难设计,对应的 ϵ 也就相对地越大。